两台独立激光器拍频线型对线宽测量的影响

彭雪峰^{1,2} 马秀荣^{1,2} 张双根^{1,2} 任广军^{1,2} 刘 涛¹

(7天津理工大学计算机与通信工程学院通信器件教育部工程研究中心, 天津 300384

(²天津理工大学电子信息工程学院薄膜电子与通信器件天津市重点实验室,天津 300384/

摘要 根据两台独立激光器拍频的理论模型,计算得到了洛伦兹线型和高斯线型的拍频线宽随衰减值的变化关系。为了提高激光线宽测量精度,在未知拍频线型时应选取较小的衰减值计算激光线宽;在已知拍频线型的情况 下可选取较大的衰减值计算激光线宽。实验上采用窄线宽半导体激光器拍频测量其激光线宽,根据几个特殊衰减 值处的线宽比值关系来判别拍频线型。选用较大衰减值处的拍频线宽计算激光线宽,测量结果与仪器出厂指标相 比,误差仅为0.23%。该方法对其他线型仍然适用。

关键词 激光光学;激光线型;拍频;窄线宽

中图分类号 TN241 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL201138.0408002

Effect of Beat Frequency Linetype on Measurement of Laser Linewidth Using Two Independent Lasers

Peng Xuefeng^{1,2} Ma Xiurong^{1,2} Zhang Shuanggen^{1,2} Ren Guangjun^{1,2} Liu Tao¹

¹ Engineering Research Center of Communication Devices, Ministry of Education, School of Computer and

Communication Engineering, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China

 2 Tianjin Key Laboratory of Film Electronic and Communication Device , School of Electronics

Information Engineering, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China

Abstract Based on theoretical model of beat frequency using two independent lasers, beat frequency linewidths of Lorentz and Gaussian linetypes changing with different attenuation values are obtained theoretically. It is significant that smaller attenuation value should be chosen to calculate laser linewidth if laser linetype is unknown previously and larger attenuation value for known laser linetype. In the experiment of beat frequency using two external cavity diode lasers (ECDL), linewidth ratio is measured under typical attenuation values, which can be used to judge linetype of laser. Using the method above, linewidth of laser is achieved with an error about 0.23% compared with its calibration data, therefore linewidth measurement precision of laser is enhanced. The method is still applicable to other linetypes analysis.

Key words laser optics; laser linetype; beat frequency; narrow linewidth OCIS codes 300.3700; 300.6170; 300.6360

1 引 言

随着激光技术的发展和窄线宽激光的广泛应用^[1~3],对激光线宽的测量成为一个新的挑战。目前测量激光线宽的常用方法是拍频法^[4~6]。然而在采用拍频法时,人们习惯地将激光线型作为洛伦兹型(L型)处理。例如,在文献[7,8]中采用拍频法

时直接选取洛伦兹线型计算激光线宽;文献[9]中测 量时选取洛伦兹线型的20 dB线宽来计算激光器输 出的3 dB线宽。由于激光线型有多种,不同拍频线 型对激光线型的测量将产生影响,因此需要先判断 激光线型,再计算激光线宽。在上述工作中,如果激 光线型更接近高斯型(G型),则会给测量结果带来

收稿日期:2010-11-12; 收到修改稿日期:2010-12-29

基金项目:国家自然科学基金(11004152)和天津市教委(20090715)资助课题。

作者简介:彭雪峰(1984—),男,硕士研究生,主要从事光学信号处理等方面的研究。E-mail:pexufe@126.com

导师简介:马秀荣(1961-),女,教授,博士生导师,主要从事光纤通信和光学信号处理等方面的研究。

E-mail:maxiurong@eyou.com

较大的误差。

本文根据两台激光器拍频的理论模型,分析了 拍频线型对激光线宽测量的影响,计算得到了L型 和G型的拍频线宽随衰减值的变化关系。在未知 拍频线型时应选取较小的衰减值计算激光线宽;在 已知拍频线型的情况下可选取较大的衰减值计算激 光线宽。实验中采用两台窄线宽半导体激光器对其 激光线宽进行拍频测量,通过测量比较几个特殊衰 减位置处拍频线宽的比值来判别激光线型。

2 理论分析

激光线宽可以通过拍频谱的线宽测量获得。设 两拍频激光线型一致,均为L型,并且线宽相同。 激光器输出线型为^[10]

$$g_{\mathrm{L}i}(\mathbf{v}) = \frac{\Delta \mathbf{v}}{(\mathbf{v} - \mathbf{v}_i)^2 + (\Delta \mathbf{v}/2)^2},$$
 (1)

式中下标 i = 1,2 分别表示激光器 1 和激光器 2。 ν_i 为激光器的中心频率, $\Delta\nu$ 为激光的3 dB半峰全宽 (FWHM)。

拍频线型
$$g_{L}(\nu)$$
 为 $g_{L1}(\nu)$ 和 $g_{L2}(\nu)$ 的卷积^[11]
 $g_{L}(\nu) = g_{L1}(\nu) * g_{L2}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\Delta \nu}{(\tau - \nu_{1})^{2} + (\Delta \nu/2)^{2}} \frac{\Delta \nu}{(\nu - \tau - \nu_{2})^{2} + (\Delta \nu/2)^{2}} d\tau = \frac{4\pi \Delta \nu^{2}}{(\nu - \nu_{1} - \nu_{2})^{2} + \Delta \nu^{2}},$
(2)

由(2)式可以看出,L型拍频后的线型仍为L型。

当激光线型为 G 型时,激光器输出线型和拍频 线型分别为

$$g_{Gi}(\nu) = \frac{2}{\Delta\nu} \sqrt{\frac{\ln 2}{\pi}} \exp\left[-\frac{4\ln 2}{\Delta\nu^{2}}(\nu - \nu_{i})^{2}\right], \quad (3)$$

$$g_{G}(\nu) = g_{G1}(\nu) * g_{G2}(\nu) = \frac{\sqrt{2}}{\Delta\nu} \sqrt{\frac{\ln 2}{\pi}} \exp\left[-\frac{2\ln 2}{\Delta\nu^{2}}(\nu - \nu_{1} - \nu_{2})^{2}\right], \quad (4)$$

由(4)式可以看出,由G型拍频后的线型仍为G型。

设 $\delta_j(x)$ (其中 j = L,G) 分别为拍频谱 $g_L(\nu)$ 和 $g_G(\nu)$ 的 x dB 线宽,则有

$$\delta_i(x) = \nu_i^1 - \nu_i^2, \qquad (5)$$

式中 ν_{j}^{1} 和 ν_{j}^{2} 为 $g_{j}(\nu) = \max[g_{j}(\nu)] * 10^{-0.1x}$ 方程互 不相等的两个根。由此可以计算不同拍频线型情况 下产生的拍频线宽。

当 j = L时,即拍频激光均为L型时,拍频线宽 $\delta_{L}(x)$ 为

 $\delta_{\rm G}(x) = \mu_{\rm G}^1 - \mu_{\rm G}^2 = 2 \sqrt{0.1 x \ln 10 / \ln 2} \Delta \nu.$ (7)

从(6),(7)式可以看出,以 $\Delta \nu$ 为单位的拍频线 宽 $\delta_j(x)$ 会随着衰减值x dB 变化,其变化关系如图 1 所示。

图 1 中横轴表示衰减值 *x* dB,纵轴表示拍频线 宽 δ_j(*x*)。其中实线表示拍频激光均为 L 型时拍频 线宽随衰减值的变化,虚线表示拍频激光均为 G 型





时不同衰减值下拍频线宽随衰减值的变化。从图中 可以看出,当衰减值较小或者接近于零时,两者的拍 频线宽相差较小;随着衰减值的增加,两者的拍频线 宽相差迅速增大。因此,在不能确定激光线型的情 况下,可选取较小的衰减值(如本文分析中取1 dB) 来计算激光线宽,以减小线型选择不当带来的误差 (本文误差大约为 20%,若取较大衰减值时误差增 大);另外,在确定了激光线型时,根据仪器本身噪声 和输入信号强度来确定最大衰减值(如本实验中取 20 dB)处的线宽,以提高测量的准确性。

如果测量结果的比值既不满足 G 型,也不满足 L 型时,可以将 G 型和 L 型两条曲线划分出来的区 间分为 3 个区域①,②,③,如图 1 所示。落在区域 ①时选择 G 型来近似计算,落在区域②时既可选择 G 型也可选择 L 型来近似计算,落在区域③时选择 L 型来近似计算。 为了进一步判别拍频激光线型,比较了不同拍 频线型下,3,10,20 dB衰减值处的拍频线宽,因为 素1 不同意 在这些衰减值处的拍频线宽为激光器线宽的整数 倍,便于判断和处理,理论计算结果如表1所示。

表 1 不同衰减下的拍频线宽 Table 1 Theoretical optical beating widths under different attenuations

	Lorentz	Gauss				
Function	$\frac{4\pi\Delta\nu^2}{(\nu-\nu_1-\nu_2)^2+\Delta\nu^2}$	$\frac{\sqrt{2}}{\Delta\nu}\sqrt{\frac{\ln 2}{\pi}}\exp\left[-\frac{2\ln 2}{\Delta\nu^2}(\nu-\nu_1-\nu_2)^2\right]$				
3 dB	$2\Delta \nu$	$\sqrt{2}\Delta\nu$				
10 dB	$6\Delta\nu$	$\sqrt{\frac{\ln 10}{2\ln 2}}\Delta\nu \approx 2.5776\Delta\nu$				
20 dB	$20\Delta\nu$	$\sqrt{\frac{\ln 10}{\ln 2}}\Delta\nu \approx 3.6452\Delta\nu$				

从表1可以看出,在3 dB衰減值时,L型的拍频 线宽为 2 $\Delta\nu$,而 G 型的拍频线宽为 $\sqrt{2}\Delta\nu$ 。这时,如果将 L型按 G 型处理,就会引起一定的误差,为 $|(2-\sqrt{2})\Delta\nu/(\sqrt{2}\Delta\nu)|\%\approx40\%;反之,如果将G型当$ 作L型处理,引起的误差为 $|(2-\sqrt{2})\Delta\nu/(2\Delta\nu)|\%\approx$ 30%。当采用20 dB衰减值的拍频线宽计算激光线宽 时,线型判断错误将会带来更大的误差。

在表1中,对于L型在10 dB和3 dB衰减值下, 拍频线宽的比值为 $6\Delta\nu/(2\Delta\nu) = 3$,在20 dB和3 dB 衰减值下,拍频线宽的比值为 $20\Delta\nu/(2\Delta\nu) = 10$;而 对于G型在10 dB和3 dB衰减值下,拍频线宽的比 值为 $2.5776\Delta\nu/(\sqrt{2}\Delta\nu) \approx 1.82$,在20 dB和3 dB时, 其比值为 $3.6452\Delta\nu/(\sqrt{2}\Delta\nu) \approx 2.58$ 。可以看出,不 同拍频线型在不同衰减值下,其拍频线宽的比值不 同。因此,可以通过测量拍频谱线3,10,20 dB下的 拍频线宽,比较它们之间的比值关系就可以判别激 光线型。

3 拍频实验

拍频实验光路如图 2 所示,其中图 2(a)表示实验布局示意图,图 2(b)表示实验光路实物图,两台激光器均为窄线宽外腔半导体激光器(ECDL, Newfocus TLB-6017)。

在图 2(a)中,激光器 1 输出线偏振光经半波片 后到偏振分束器(PBS),旋转半波片使激光器 1 的 输出光全部透过 PBS。激光器 2 输出光也为线偏振 光,经反射镜和半波片后也到达 PBS,旋转半波片使 激光器 2 输出光被 PBS 完全反射。调整光路使激 光器 1 的透射光和激光器 2 的反射光在空间上完全 重合。空间合束之后反射光和透射光的偏振态相互 垂直,需要另外一组半波片和 PBS,使反射光和透射 光经过第二个 PBS 后偏振态完全重合,然后经过透



图 2 拍频实验光路图 (a) 拍频示意图,(b) 拍频实物图 Fig. 2 Experimental setup of optical beating (a) schematic of optical beating, (b) physical configuration of optical beating

镜汇聚到高速光电探测器(Newfocus 1557-A)上进行探测。

4 结果及分析

将高速光电探测器的输出信号输入到频谱分析 仪(Angilent E4445A)中进行处理。实验中测得的 拍频谱线3 dB线宽如图 3 所示,约为232 kHz。

图 4 中点线为实验测量的拍频线宽值,实线和 虚线分别表示拍频线型均为 L 型和 G 型时的拍频 线宽随衰减值的变化,误差棒表示在不同衰减下拍 频线宽的测量误差。在同一分辨率带宽下测量不同 衰减位置处的拍频线宽,先用 L 型和 G 型的理论曲 线分别对实验测量数据进行模拟,得到各自的 $\Delta \nu$ 值 和拟合度,发现 L 型和测量数据的拟合度不到 10%,而 G 型和测量数据的拟合度为 99%,从而判 断曲线为 G 型,并得到 $\Delta \nu$ 的拟合值,然后将 $\Delta \nu$ 的拟



图 3 拍频谱线的 3 dB 线宽 Fig. 3 Measured beating width under 3 dB attenuation

合值分别代入L型和G型曲线,理论计算和测量结 果如图4所示。从图中可看出,实际测量的拍频线 型与理论计算的G型较好地吻合。

实验中测量 3,10 和 20 dB 衰减位置处的拍频 线宽,测量数据的采集规则是:首先确定某一固定衰 减值如3 dB,在该处对拍频线宽测量1000次,然后 根据测量得到的最大最小值划分间隔大小相等的区 间,如按照30 kHz来划分间隔区间,然后作出频率







分布直方图,确定频数最多的分布区间,然后选取落 在该区间之内的数据,取6次平均得到该衰减值处 的拍频线宽,结果如表2所示。

从表 2 中可以看出测量 10 dB 和 3 dB 的拍频 线宽平均值之比为 393. 3/220. 5≈1. 78,理论计算 得到 G 型拍频的10 dB和3 dB线宽比值为1. 82, 而 L 型情形下的10 dB和3 dB线宽比值约为 3, 实际测量 值更接近于 G 型拍频。

表 2 实验测量的 3,10 和 20 dB 线宽

Fable 2	Measured	beating	widths	under	3,	10	and	20	dB	attenuation
---------	----------	---------	--------	-------	----	----	-----	----	----	-------------

kHz	1	2	3	4	5	6	Average	Error (Gauss) /%	Error (Lorentz) $/ \frac{0}{0}$
3 dB	232	222	199	205	227	238	220.5	7.50	24
$10 \ \mathrm{dB}$	382	390	384	400	395	409	393.3	5.20	55
20 dB	541	531	535	539	526	537	534.9	0.23	82

另外,测量得到 20 dB 和 3 dB 拍频线宽之比为 534.9/220.5≈2.43,G型拍频线宽的比值为2.6, L型下拍频线宽的比值为10。可以看出,G型下的 拍频线宽比值与L型下拍频线宽的比值在更大衰 减值处的差别更明显。因此,根据测量的拍频线型 在不同衰减值处的线宽比值可以判断出激光器线型 属于 G 型,激光线宽为拍频线宽的 $1/\sqrt{2}$ 倍。然而, 测量谱线有时会伴有尖峰结构,在较大衰减值如 20 dB处,计算得到的激光线宽更接近于实际值。实 验中,用拍频谱线的20 dB线宽计算激光线宽约为 534.9 kHz/3.65≈146.5 kHz,实验所用窄线宽外 腔半导体激光器的线宽指标为150 kHz,两者相比, 误差仅为0.23%。而采用拍频谱线的10 dB线宽和 3 dB线宽计算得到的误差均较大。相反,如果采用 L型处理,在不同衰减值处的误差均较大,在20 dB 处计算结果的误差达82%。该方法很大程度上减 小了由于拍频线型选择不当带来的误差。

5 结 论

根据两台独立激光器拍频的理论模型,分析了 拍频线型对激光线宽测量的影响。发现L型激光 束拍频后仍为L型,G型激光束拍频后仍为G型。 并且得到了这两种情形下拍频线宽随衰减值的变化 关系。根据不同衰减值之间的拍频线宽比值关系可 以快速地判断线型;在确定线型后根据激光线宽和 拍频线宽之间的关系选取较大的衰减值计算线宽, 在未知线型时尽量选取较小的衰减值计算,可以减 小误差。运用该方法测得的结果与仪器出厂指标相 比,误差仅为0.23%。避免了由于随意选择激光器输 出线型引起的误差,给激光线宽的精确测量提供了 实际参考。该方法对于其他线型也适用。

参考文献

1 P. Signoret, M. Myara, J. P. Tourrenc *et al.*. Bragg section effects on linewidth and lineshape in 1.55 μ m DBR tunable laser diodes [J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 2004, **16**(6):1429~

2 Liu Yuan, Liu Jiqiao, Chen Weibiao. An all-fiber single frequency laser for eye-safe coherent Doppler wind lidar [J]. Chinese J. Lasers, 2009, 36(7):1857~1860

刘 源,刘继桥,陈卫标.人眼安全相干多普勒测风激光雷达全 光纤单频激光器[J].中国激光,2009,**36**(7):1857~1860

3 Wu Bo, Du Weimin, Hou Tianjin *et al.*. High power narrow linewidth fiber amplifier and laser linewidth [J]. *Chinese J. Lasers*, 2009, **36**(7):1866~1869

伍 波,杜伟敏,侯天晋等.高功率窄线宽光纤放大器及放大线 宽特性[J].中国激光,2009,**36**(7):1866~1869

4 Li Ning, Yang Jianhua, Wang Fei *et al.*. Effect of linewidth on measurement of CO₂ by wavelength modulation absorption spectrometry using tunable diode laser [J]. *Chinese J. Lasers*, 2008, **35**(10):1567~1572
李 宁,严建华,王 飞等. 光谱线宽对可调谐激光调制吸收光

谱技术测量 CO₂ 浓度的影响[J]. 中国激光, 2008, **35**(10): 1567~1572

- 5 Lwatsukik, H. Okamura, I. M. Saruwatar. Wavelength tunable single frequency and single polarization Er-doped fiber ring laser width 1. 4 kHz linewidth [J]. *Electron. Lett.*, 1990, **26**(24): 2033~2034
- 6 A. Debut, S. Randoux, I. J. Zermmour. Line-width narrowing in Brillouin lasers: Theoretical analysis [J]. Phys. Rev. A, 2000, 62(2):023803

7 Jia Yudong, Ou Pan, Yang Yuanhong *et al.*. Short fiber delayed self-heterodyne interferometer for ultranarrow laser linewidth measurement [J]. *Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics*, 2008, **34**(5):568~571

贾豫东,欧 攀,杨远洪等. 短光纤延时自外差法测量窄线宽激 光器线宽[J]. 北京航空航天大学学报, 2008, **34**(5):568~571

- 8 Namkyoo Park, W. Dawson Jay, J. Vahala Kerry. Linewidth and frequency jitter measurement of an erbium-doped fiber ring laser by using a loss-compensated delayed self-heterodyne interferometer [J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 1992, 4(9): 1063~1066
- 9 Qu Ronghui, Cai Haiwen. Narrow linewidth lasers with high stability [J]. Infrared and Laser Engineering, 2009, 38(6): 1033~1038

瞿荣辉,蔡海文.高稳定度窄线宽激光器的研究[J]. 红外与激光 工程,2009,**38**(6):1033~1038

- 10 L. E. Richter, H. I. Mandelberg, M. S. Kriger et al.. Linewidth determination form self-heterodyne measurements with subcoherence delay time [J]. Quantum Electron. Lett., 1986, 22 (11):2070~2074
- 11 Liu Xiaobo. Measurement System Design and Implementation of Narrow Linewidth of Semiconductor Laser [D]. Nanjing: Nanjing University of Science and Technology, 2009 刘晓波. 窄线宽半导体激光器线宽测量系统的设计与实现[D]. 南京:南京理工大学, 2009

¹⁴³¹